

Espacenet Bibliographic data: JP 3245875 (A)

APPLICATION OF COATING SOLUTION

Publication date:

1991-11-01

Inventor(s):

AYA ATSUSHI; MARUMOTO KENJI ±

Applicant(s):

MITSUBISHI ELECTRIC CORP ±

Classification:

B05D1/40; G03F7/16; H01L21/027; H01L21/30; H01L21/312;

(IPC1-7): B05D1/40; G03F7/16; H01L21/027; H01L21/312

international: - European:

Application number:

JP19900041599 19900221

Priority number (s):

JP19900041599 19900221

Also published

JP 2697226 (B2)

Cited

as:

documents:

JP63313160 (A)

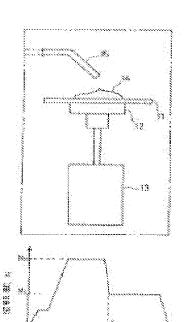
JP58207631 (A)

JP57050573 (A)

View all

Abstract of JP 3245875 (A)

PURPOSE:To eliminate or reduce the thickness irregularity of a membrane in forming the membrane to a large object to be coated and to enhance yield by lowering the number of rotations of the object to be coated on and after a time when the thickness of the membrane is markedly reduced by the evaporation of a solvent after the rotation of the object to be coated is started, CONSTITUTION:An object 11 to be coated is fixed on a chuck 12 and a coating solution 14 is dripped from a nozzle 15.
Subsequently, a motor 13 is driven to pre-spin the object 11 to be costed and the object 11 to be coated is continuously rotated at high speed up to the number NH of rotations.; After the object 11 to be coated is rotated constant in this number NH of rotations for predetermined time, the rotational speed thereof is lowered to low speed NL at the time t1 when the evaporation of a solvent begins to dominate film thickness. When the number of rotations is lowered at the time t1 when the reduction of film thickness due to the evaporation of the solvent begins to become marked, turbulent flow is made hard to generate in the vicinity of the surface of the object to be coated. Therefore, the generation of difference in film thickness between the outer peripheral part and center part of the object 11 to be coated is suppressed and a membrane having almost uniform thickness can be formed to the entire surface of the object to be coated



\$2 18 Y

Last updated: 04.04.2011 Worldwide Database 5.7.20; 92p

⑩ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−245875

®Int. Cl. 5 B 05 D 1/40 G 03 F 7/16 H 01 L 21/027 21/312 識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月1日

A 8720-4D 5 0 2 7707-2H

Z 6940-5F

2104-5F H 01 L 21/30

361 D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

の発明の名称 塗布液の塗布方法

②特 願 平2-41599

20出 願 平2(1990)2月21日

⑫発 明 者 綾

淳 兵

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

中央研究所内

⑦発 明 者 丸 本

健 二

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

中央研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

塗布液の塗布方法

2. 特許請求の範囲

塗布液が滴下された被塗布体を回転させ、前記 塗布液中の溶媒を蒸発させて被塗布体の表面に塗 布液膜を形成する塗布液の塗布方法において、前 記被塗布体の回転開始後であって溶媒蒸発によっ て膜厚が著しく減少する時以降回転数を低下させ ることを特徴とする塗布液の塗布方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、例えば半導体ウエハの表面にレジスト等を回転塗布する塗布液の塗布方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、半導体ウエハ(以下、これを単にウエハという。)等の被塗布体上に膜厚の均一な薄膜を形成する手法として回転塗布がある。これは、文献(株式会社工業調査会、昭和63年12月13

日発行、「電子材料」1989年12月号別冊、 P78-83)に記載されているように、レジスト液が塗布されたウエハを高速回転させ、レジスト液をウエハ上に遠心力によって広げると共にレジスト液中の溶媒を蒸発させてレジスト膜を形成するものである。これを第4図および第5図によって説明する。

第4図は従来の回転塗布法に使用するスピシコーターを示す概略構成図、第5図は従来の回転塗布法における回転開始から回転終了までの間の破塗布体回転数の変化を示すグラフである。これらの破塗布体1を真空を布体である。なはである。なけれるで、このチャック2はモータ3にはすった。このチャック2はモータ3にはすった。このチャック2はモータ3にはできる。なけれている。なけれている。なけれている。なけれている。なけれている。なけれてある。とに供給するためのノズルである。

このように構成された従来のスピンコーターに よって被塗布体1上にレジスト膜等の薄膜を形成 するには、先ず、被塗布体1をチャック2上に固 ところで、通常の雰囲気ガス(空気)中で大型 ウエハ(例えば直径8インチのもの)を用いて塗 布した場合、従来の回転数(4000ェpm~6 000ェpm)ではウエハ外周部で膜厚が厚くな り、ウエハ面内で膜厚分布が生じること、そして、

r; 半径位置 (cm) ω; 角速度 (rad/s)ν;動粘性係数 (cd/s)

層流から遷移流へ移る条件(臨界レイノルズ数 Rei)および遷移流から乱流に移る条件(遷移 レイノルズ数Rei)は以下に示すものである。

R e_i = 0. 8 8 × 1 0 ⁵ · · · · · · (2) R e_i = 3. 2 0 × 1 0 ⁵ · · · · · · (3)

これが溶媒蒸発の面内不均一により起こることを 発明者らは実験的・理論的に確認している。以下 ではその理論について第 5 図および第 7 図(a), (b)を用いて説明する。

第6図は従来の回転塗布法に使用するスピンコ ーターによって回転されているウエハの表面近傍 の気流を示す模式図、第7図(a), (b)は従来の回 転塗布法によってウエハ上に形成された薄膜の膜 厚分布を示すグラフで、同図(a) は良品を示し、 同図(b) は不良品を示す。第6図において6はウ エハたる被塗布体1の表面近傍の気流(表面気流) を示す。また、第6図および第7図において:で 示す範囲は表面気流が層流となる層流域、iiで示 す範囲は表面気流が層流から乱流へ遷移する遷移 域、iliで示す範囲は表面気流が乱流となる乱流域 を示す。被堕布体1を回転させると、表面気流 6 はウエハ外周部rょの位置で層流から遷移流へ、 さらに、rぃの位置で遷移流から乱流へ変化する。 その条件は式(1)に示されるレイノルズ数で表すこ とができる。

ところで、上述したようにレジスト液の回転塗布では、液膜厚の減少は①遠心力による流れと、②溶媒蒸発とによって生じる。この様子を第8図に示す。

第8図は従来の回転塗布法によって塗布された 塗布液の膜厚の変化を示すグラフで、横軸に時間 tの対数値、縦軸に膜厚よの対数値が示されてい

る。なお、第8図においては被塗布体1の中心部 の膜厚の変化を実線によって示し、外周部の膜厚 変化を破線によって示した。そして、第7図では 時間に対する膜厚の変化を4つの領域(Ⅰ~Ⅳ) に分けている。領域Ⅰは回転開始直後であって加 速度を受け膜厚が急激に減少する領域である。領 域Ⅱでは一定回転数下で膜厚が時間に対してある 一定の関係 (ð エ t - 1/2) で減少している。この ことは、この領域Ⅱでは①遠心力流れにより膜厚 が減少していることを示している。そして、ある 時刻(領域皿)においてこの関係が崩れ、膜厚は 再び急激に減少する。これは、この領域皿におい て①遠心力流れに較べて②溶媒蒸発による膜減り が顕著になったためである。そして、最後に領域 Ⅳでは、領域Ⅲでの溶媒蒸発により液の粘性が急 激に増大することに起因して塗布液が流れ難くな り、かつ液膜麦面に溶媒濃度の低いレジストの層 ができて溶媒の蒸発を妨げることにより膜厚の減 少がほとんど見られなくなっている。以上より、 ウェハ表面気流の乱流化が膜厚分布に大きな影響

本発明による塗布液の塗布方法によれば、溶媒 蒸発による膜減りが顕著となる時には回転数が低 くなるから、この時に被塗布体表面近傍に乱流を 生じ難くすることができる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図ないし第3図によって詳細に説明する。

第1図は本発明に係る塗布液の塗布方法に使用するスピンコーターを示す機略構成図、第2図は本発明に係る塗布方法によって回転を布液の塗布方法によっての間がある。第3図は本発の変化を示すがある。第1図において118次を発行している。第1図において118次での対している。第1図において118次での対している。第1回転では、13はこの被争っての対している。30回転では、13はこのをでは、13はこのをでは、13はこのをできる。30回転では、13はこのをできる。30回転では、13はこのとのでは、13ははで、このスピンコーターは従

を及ぼすのは領域 II 以降であることが分かる。すなわち、第8図に示すように、主として遠心流れによって膜厚が減少している初期(領域 I ~領域 I)には外間部と中心部とでは膜厚差はほとんどみられないが、膜厚減少が溶媒蒸発によって支配されるようになる(領域 II)と、中心部(実線)と外間部(破線)とで膜厚分布をもつようになる。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の塗布方法においては、大型ウエハを使用した場合には、ウエハ表面気流がウエハ外間部で乱流に遷移するため、そこと中央部とで溶媒蒸発量に差が生じ、形成された墜布液膜の膜厚が異なる。このため、塗布工程以降の処理工程でエッチング処理した場合等に被墜布体を均質に加工することができないという問題点があった。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る塗布液の塗布方法は、被塗布体の 回転開始後であって溶媒蒸発によって膜厚が著し く減少する時以降回転数を低下させるものである。

〔作 用〕

来のものと同一のものである。

次に、本発明の塗布液の塗布方法について説明 する。被塗布体11上にレジスト膜等の薄膜を形 成するには、先ず、被塗布体11をチャック12 上に固定し、塗布液14をノズル15から被塗布 体11上に滴下させる。次いで、第2図に示すよ うにモータ13を駆動させて被塗布体11をプリ スピンさせ、引き続き回転数Nxまで高速回転さ せる。そして、被塗布体11をこの回転数Nェで 所定時間一定回転させた後、その回転数を時刻t r で低速度 N:に低下させる。前記時刻 t;は、 溶媒蒸発が膜減りを支配し始める時刻であって、 この時刻は、は予め実験等によって計測しておく。 また、回転数NLは、本実施例では被塗布体11 の表面近傍に乱流が生じないような回転数に設定 されている。なお、この回転数Niは遷移流すら も生じないような回転数とすることが望ましい。 この回転数N: は式(1), (2)および(3)を用い、かつ 20℃の空気の動粘性係数を代入して整理すると、 480000/R² [rpm]以下, 望ましくは、

130000/R² (rpm)以下の回転数とすることができる。なお、Rは被塗布体11の半径(cm)を示す。

したがって、上述したように溶媒素発による膜厚減少が顕著になり始める時刻 t 、 で回転数を低下させると、この時に被塗布体表面近傍に乱流を生じ難くすることができる。このため、被塗布体 1 1 の外周部と中心部とで膜厚に差が生じるようなことを抑え、第 3 図に示すように塗布面全面にわたり略均一な膜厚をもつ薄膜を形成することができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明に係る塗布液の塗布方法は、被塗布体の回転開始後であって溶媒蒸発によって膜厚が著しく減少する時以降回転数を低下させるため、溶媒蒸発による膜減りが顕著となる時には回転数が低くなり、この時に被塗布体表面近傍に乱流を生じ難くすることができる。したがって、大型の被塗布体に薄膜を形成するにあたり膜厚むらを無くす、あるいは減らすことができ、

法によって塗布された塗布液の膜厚の変化を示す グラフである。

1 1 · · · · 被塗布体、1 2 · · · · チャック、1 4 · ·・・塗布液。

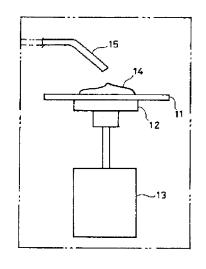
代理 入 大岩增雄

歩留まりを向上させて加工費, 材料費等を低く抑 えることができる。

4. 図面の簡単な説明

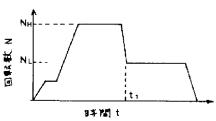
第1図は本発明に係る塗布液の塗布方法に使用 するスピンコーターを示す概略構成図、第2図は 本発明に係る塗布液の塗布方法によって回転され る被塗布体の回転開始から回転終了までの間の回 転数変化を示すグラフ、第3図は本発明に係る塗 布液の塗布方法によって塗布された塗布液の回転 開始から回転終了までの間の膜厚変化を示すグラ フである。第4回は従来の回転塗布法に使用する スピンコーターを示す概略構成図、第5図は従来 の回転塗布法における回転開始から回転終了まで の間の被塗布体回転数の変化を示すグラフである。 第6図は従来の回転塗布法に使用するスピンコー ターによって回転されているウエハの表面近傍の 気流を示す模式図、第7図(a),(b)は従来の回転 塗布法によってウエハ上に形成された薄膜の膜厚 分布を示すグラフで、同図(a) は良品を示し、同 図(b) は不良品を示す。第8図は従来の回転塗布

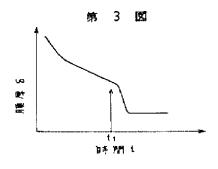
第 1 図



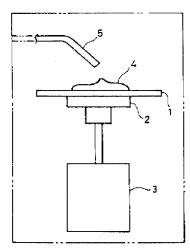
11:被逐标体 12: ++~7 14: 连标短

第 2 図

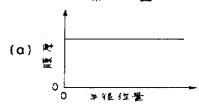






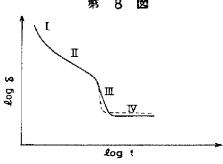


7

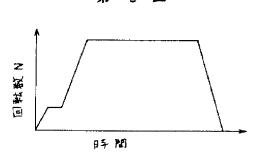


(b) 🖈 (1) (ii) (111) ٥٥ r; 半径位置

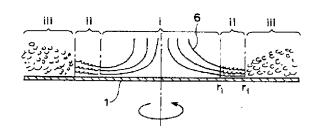
第 8 図



第 5 図



第 6 义



正 書 (自発) 平成 年 10 1 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 2-41599号 特願暗

2. 発明の名称



塗布液の塗布方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 名 称

(601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 入

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (連絡先03(213)3421特許部)



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

- 6. 補正の内容
- (1) 明細書 3 頁 3 行の「プリスピン」を「低速回転」と補正する。
- (2) 同書3頁5行~8行の「このように・・・ 後、」を「このように被塗布体1を回転させると、 先ず墜布液4が遠心力により被塗布体1の上面に、 全面にわたって拡がり、その後墜布液4が飛散し、 被塗布体1上の液の厚みが減少する。さらにその 後、」と補正する。
- (3) 同審 4 頁 2 0 行と 5 頁 1 行との間に「R ε = r² ω/ν···(1) 」を挿入する。
- (4) 同書6頁1行の「(0 < r < r;)・遷移流(r; < r < r;)」を「(0 <u>< r < r;</u>)・遷移流(r; < r < r;)」と補正する。
- (5) 同書 6 頁 3 行の「(層流域i) から外側 (乱流域ii) 」を「{層流域(i)} から外側(乱流域(ii)} 」と補正する。

以上